

JOURNEE TECHNIQUE DE L'ISdF: SYNERGIE DU RETOUR D'EXPERIENCE ET DE L'EXPERTISE - APPROCHE BAYESIENNE

Titre(s): JOURNEE TECHNIQUE DE L'ISdF: SYNERGIE DU RETOUR D'EXPERIENCE ET DE L'EXPERTISE - APPROCHE BAYESIENNE : VANDOEUVRE-LES-NANCY (FR), 04 juin 1997 / INSTITUT DE SURETE DE FONCTIONNEMENT, ISDF

Editeur, producteur : INSTITUT DE SURETE DE FONCTIONNEMENT, 1997

Description matérielle : 86 p.

Autres classifications : CONG